ナノ及び原子的尺度における微構造の変化の電子顕微鏡による解析

EM Analyses for the Change of Microstructures in Nano and Atomic Scales

井村 徹*, 高木 誠*, 岩田 博之** Toru IMURA, Makoto TAKAGI, Hiroyuki IWATA

Abstract : Notable advancement of EM techniques has been made in recent years particularly in the field of analysis of atomistic processes of dynamic phenomena. In this note, some applications of those advanced techniques to the studies of deformation, ion-irradiation induced fracture and crystal growth are to be illustrated and reviewed briefly.

1. はじめに

動的な現象の原子的過程の解析の分野で、近年電 子顕微鏡解析技術の目覚ましい進歩がなされてきた。 この報告では、著者のグループの仕事とそれに関連 を持つ研究に見られる、変形や、イオン照射誘起剥 離、結晶成長などに関する研究成果の幾つかを示し、 簡単な評論を加えることにする。

電子顕微鏡法は、材料の微細構造、特にナノ乃至 原子的尺度における構造解析には欠かすことのでき ない手段である。今日、私共は発展した色々のタイ プの電子顕微鏡と付帯分析装置の恩恵を受けている が、動的現象の研究においては、著者の一人(井村) により1967年に世界で初めて超高圧電子顕微鏡 法に導入されたTV-VTR観察記録システムが普 及し、今日ではほとんどの電子顕微鏡に付帯される ようになって来ている¹⁾²⁾。それに加えて、各種の 直接観察用アクセサリーや高分解能観察法が開発さ れ、利用出来るようになって来ており³⁾⁴⁾⁵⁾⁵、こ れらの発展によつて、電子顕微鏡内で各種の処理を 直接試料におこない、それによって生じる試料の原 子的構造の変化を動解析することが出来るようにな って来た。

* 愛知工業大学機械工学科(豊田市)

** 愛知工業大学総合技術研究所(豊田市)

そこで、これらの発達した電子顕微鏡法を利用し た私共の研究成果と、関連する周辺の研究成果の幾 つかを取り上げて紹介することにした。

2. ZrssAl10Ni10Cu1s 非晶質合金の超塑性挙動

単ロールを用いた超急冷法によって非晶質合金リ ボンがまず作製された⁷⁾。リボンの引張り変形は、 $5 \times 10^{-4} s^{-1} ~ 7 \times 10^{-1} s^{-1}$ の範囲内の種々の歪 速度で温度673kにおいて行なわれた。変形後、各リ ボンの表面が光学顕微鏡と走査電子顕微鏡を用いて 観察されると共に、内部構造が透過電子顕微鏡によ り観察され、以下のことが判明した。

(a) (1.7 - 5) x 10⁻²s⁻¹ より早い歪速度におけ る変形の間はアモルファス構造が維持され、最大伸 びとして 345% が得られた。

(b) $5 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$ の歪速度で引張り変形した試料 は、326%伸びたが小さい結晶相が幾らか観察された。 (c) $1.7 \times 10^{-3} \text{s}^{-1}$ の歪速度の引張り変形におい ていては、結晶相が殆どの領域を占め、また、 $5 \times 10^{-4} \text{s}^{-1}$ では、全面積が結晶相で占められた。この 何れの場合も伸びは、200%以下に減少した。

(d)最も大きい伸び 345% を示した試料の表面は 極めて平滑であったが、歪速度が5 x 10⁻³ s⁻¹ 以下 においては、引張り軸に垂直に伸びた唇状のクラッ クの発生が観察され、それらの寸法は、歪速度が遅 くなる程増大した。 図1の(a) は、歪速度 $5 \times 10^{-2} \text{s}^{-1}$ 、図1(b) は、 7 x 10^{-3}s^{-1} で共に温度 673 k において変形した $2r_{65}Al_{10}Ni_{10}Cu_{15}$ 合金の電子顕微鏡像を示し、(c) は、種々の変形温度Tにおける 伸び $\boldsymbol{\varepsilon}$ 対 歪速 度 $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}}$ の関係を示している。変形温度が高く歪速度 が遅いと、変形中に結晶化が進行し、超塑性を示さ なくなることを、これらの実験結果は示しており、 均質な非晶質で起こった高速超塑性の一例である。

3. シリコン中への水素イオン注入と破壊の過程

n-タイプの(100) シリコンに対い[100] 方向に 並行に水素イオンの注入を行なった。 注入線量は、 80keV において 8 x 10¹⁶ H/cm² と100 eV におい て 1.0 x 10¹⁷H/cm² で、室温で先ず行なわれた。 3mm の円盤に切断され、機械研磨をした上で、円盤 はデインプリングされ、次いで、アルゴンイオンを 用いてイオン研磨することによって試料は作製され た。図2(a) は、100kV で 1.0 x 10⁻¹⁷H/cm² 注入 された試料の場合に出来た損傷の層を、(b) はその 拡大図を示し、4種類の欠陥が観察される「(100) と(111)プレイトレット、円形欠陥と転位]。次いで、 試料が623Kで焼鈍されて欠陥の挙動が調べられた。 (100) 板状欠陥は拡張し始め、次第にマイクロ・ク ラックに変わって行った。 648Kでの焼鈍後には、 (111) プレートレットは消滅して行った。観察の結 果次のようなことが分かった。(1) 欠陥層の上縁の 自由表面からの深さは、打ち込まれた水素イオンの 増加とともに浅くなるが、欠陥層の下縁の深さはあ

まり変わらない。その結果として、欠陥層の中央部 で格子欠陥の増大が観察された。(2) 注入された水 素イオンの増加に伴ない、欠陥の数が増大するが、 寸法はあまり変わらない。(3) 748Kまで試料が加熱 されると、欠陥層の厚さは減少し、小さなクラック が発生するのが見られる。このような観察結果から、 クラックの発生は次のように説明されるであろう。 即ち、先ず水素イオンが加熱により H₂ ガスとなり、 その結果として生じるガス圧の増加がマイクロクラ ックを発生させ(100) に添うクラックを発生し、次 第に近隣のとの融合を起こし、マクロクラックとな り、それが最終的には、欠陥密度最大の中央部で、 欠陥層に添ったシリコン の破壊を引き起こすもの と考えられる。温度条件を変化させての水素イオン 注入による同様な実験が進行中である。

4. 固 - 液界面の原子的構造の観察

図3は、一番早く最初1985年に私共が直接観察した固一液界面の原子的構造を示す歴史的に重要な観察例を示している⁸⁾⁹⁾。これは InSb の薄膜を 電解研磨で作製し、超高圧電子顕微鏡を用いて523K で"その場観察"して初めて得たものである。InSb は共晶系状態図を示すものであるから、真空中で加 熱するとSbの蒸発が先ず起り、そのうち試料の組成 変化にともない部分溶融が発生し、そこに固一液界 面が形成され、その挙動と構造が観察できるように なる。紙面に垂直な(111)面の投影が、観察される 格子縞であり、格子縞の方向は(111)面上の[110]



図1 歪速度(a) 5 x 10⁻² s⁻¹, (b) 1.7 x 10⁻³ s⁻¹ で 温度673 K において変形した Zr₆₅Al₁₀Ni₁₀Cu₁₅ 非晶質合金 の電子顕微鏡像と (c)変形温度 T - 歪ε - 歪速度 iの関係



図2 線量 1.0 x 10¹⁷ H/cm² の水素注入で生じた欠陥層を示す電子顕微鏡像(a)とその拡大像(b)

方向に平行である。原子的に平滑な固一液界面が観 察できる。この実験結果は、InSbのようなアルファ パラメータが2より大きい場合には固一液界面が平 滑になるとするJacksonの理論を支持する直接的結 果を与えており、極めて重要な観察結果である。同 様に、図4は、最近坂らによって観察された Al-Si 合金におけるシリコンの成長界面を示す同様な結果 であり、原子的に平滑な界面がここでも見られる。



図3 電子顕微鏡で観察された InSb 中の固一液界面



5. カーボンナノチューブの変形の超高分解能観察

フラーレンに続き発見されたカーボンナノチュー ブの原子的尺度での変形過程の時間高分解能観察が 田中、木塚らによって試みられている。 図5は、 その疲労変形過程を示す一例¹⁰で、極めて高度な 技術が開発され使用されている。まだ結論的な結果 を得るにはには至っていないが、クラックの生成と 伝幡の様子を推察させる点で重要であり、この方面 の研究の技術が極限に近付きつつあることを示して おきたい。



図5 カーボンナノチュウブの疲労変形の時間経過高分解能電子顕微鏡像(a) と窪み部分の拡大像(b)及び破壊口(c)

参考文献

- T. Imura, "Image Intensifier for Electron Microscope", Solid State Physics, Vol. 4, pp. 208-218, (1967)
- T. Imura, N. Yukawa and H. Saka, "A Direct Method to Investigate the Dynamic Properties of Dislocations based on HVEM", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 8, pp. 405, (1969)
- 3) H.G.F.Wilsdolf, "Metallurgical Applications of HVEM by Imura", Micron, Vol. 1, pp. 239, and "A System for Direct Intensification of the Electron Image and its Recording"Micron, Vol. 1, pp. 273, (1969)
- 4) T. Imura, "Dynamic Studies of Plastic Deformation by Means of HVEM", Electron Microscopy and Structurs of Materials, ed. by G. Thomas, Univ. of California Press, pp. 104-133, (1971)
- T. Imura, "A Study of Behavior of Lattice Defects by HVEM In Situ Experiments and Real Time X-ray Topography", Materials Transaction JIM., Vol. 32, pp. 793-806, (1991)

- T. Kizuka, "Atomistic Visualization of Deformation in Gold", Phys. Rev. B. Vol. 57, (1998)
- Y. Kawamura et al. "Superplastic Deformation of Zr₆₅Al₁₀Ni₁₀Cu₁₅", Scripta Mat., Vol. 37, p. 431, (1997)
- H. Saka, T. Imura et al., "In Situ HREM Observations of Solid-Liquid Interface", Phl. Mag. Vol. 52, pp. 29-32, (1985)
- 9) H. Saka et al., "In Situ HRTEM of Solid-Liq-Interface of Alumina", MRS Sym. Proc., Vol. 466 pp. 185-190, (1998)
- 10) K. Hirahara, N. Tanaka, S. Deguchi, M. Naruse and T. Kizuka, "Direct Observation of Carbon Nano-Tubes by HRTEM", SSAM-4, International Symp. of Advanced Materials, ed. by T. Imura et al. pp. 31-34, (1998)

(受理 平成11年3月20日)